PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

2-3

(11)Publication number: ...

08-245461

(43)Date of publication of application: 24.09.1996

(51)Int.CI.

C07C 39/15 C07C 37/11 C07C303/28 C07C309/76 G03F 7/022

(21)Application number: 07-048219

(71)Applicant :

SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

08.03.1995

(72)Inventor:

ICHIKAWA KOJI

OZAKI HARUKI TOMIOKA ATSUSHI

(54) TETRAPHENOL COMPOUND, ITS PRODUCTION AND USE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject new compound excellent in sensitivity, resolution and heat resistance and useful as a photosensitizer (precursor) for photosensitive resin compositions permitting good profiles, focuses, etc., and used for finely processing semiconductors.

CONSTITUTION: A compound of the formula (R1-R4 are H, 1,2-naphthoquinone diazido-4-sulfonyl, 2-naphthoquinonediazido-5-sulfonyl). For example, 4,4'- methylenebis [2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol]. The exampled compound is produced by reacting 4,4'-methylenebis(2-hydroxymethyl-3,6-dimethylphenol) with paracresol.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.08.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3139319

[Date of registration]

15.12.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998.2003 Japan Patent Office

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-245461

(43)公開日 平成8年(1996)9月24日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 7 C 39/15		9155-4H	C 0 7 C 3	9/15
37/11			3	7/11
303/28		3		3/28
309/76		7419-4H	309/76	
G03F 7/022			G 0 3 F 7/022	
			審査請求	未請求 請求項の数10 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特願平7-48219		(71)出願人	000002093
			!	住友化学工業株式会社
(22)出願日	平成7年(1995) 2月8日		!	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
			(72)発明者	市川 幸司
			i	大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
			1	友化学工業株式会社内
			(72)発明者	尾崎 晴喜
				大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
			:	友化学工業株式会社内
			(72)発明者	富岡 淳
				大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
			;	友化学工業株式会社内
			(74)代理人	弁理士 久保山 隆 (外1名)

(54) 【発明の名称】 テトラフェノール系化合物、その製法および用途

(57)【要約】

【目的】 レジストなどの感光剤またはその前駆体として有用なフェノール系化合物を提供し、その感光剤を用いてレジスト性能の向上を図る。

【構成】 式(I)で示される化合物。

 $R^1 \sim R^4$ は各々水素または 1 、 2- ナフトキノンジアジド - 4- もしくは - 5- スルホニルを表す。 このうち、 $R^1 \sim R^4$ がすべて水素である化合物は、 4 、 4 、 - メチレンピス(2- ヒドロキシメチル- 3 、 6- ジメチルフェノール)とパラクレゾールを反応させることにより製造でき、これを 1 、 2- ナフトキノンジアジド - 4- または - 5- スルホニルハライドと反応させることにより、 $R^1 \sim R^4$ の少なくとも一つが 1 、 2- ナフトキノンジアジドスルホニルとなった化合物 A を製造でき

る。化合物Aは、アルカリ可溶性樹脂と混合して感光性 樹脂組成物となる。

【効果】 化合物Aを含む感光性樹脂組成物は、レジスト諸性能のパランスがとれたものとなる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】式(1)

1

(式中、R1、R2、R3 およびR1 は互いに独立に、 水素または1,2-ナフトキノンジアジド-4-もしく 10 は-5-スルホニルを表す) で示されるテトラフェノー ル系化合物。

【請求項2】 R¹ 、 R² 、 R³ および R⁴ がすべて 水素 である請求項1記載の化合物。

【請求項3】 R¹、 R²、 R³ および R⁴ の少なくとも 一つが1,2-ナフトキノンジアジド-4-または-5 -スルホニルである請求項1記載の化合物。

【請求項4】4、4′-メチレンビス(2-ヒドロキシ メチルー3,6-ジメチルフェノール)とパラクレゾー ルを反応させることを特徴とする、請求項2記載の化合 20 物の製造方法。

【請求項5】4,4′-メチレンビス〔2-(2-ヒド ロキシー5-メチルベンジル)-3,6-ジメチルフェ ノール〕を、1、2-ナフトキノンジアジド-4-また は-5-スルホニルハライドと反応させることを特徴と する、請求項3記載の化合物の製造方法。

【請求項6】式(I)

(式中、R¹、R²、R³ およびR⁴ の一つは、1, 2 ーナフトキノンジアジドー4ーまたは-5-スルホニル を表し、残りは互いに独立に、水素または1,2-ナフ トキノンジアジドー4-もしくは-5-スルホニルを表 す) で示されるテトラフェノール系化合物を有効成分と

【請求項7】アルカリ可溶性ノボラック樹脂と混合して 40 用いられる請求項6記載の感光剤。

【請求項8】ポジ型レジスト用である請求項7記載の感 光剤。

【請求項9】アルカリ可溶性ノボラック樹脂および請求 項6記載の感光剤を含有することを特徴とする感光性樹 脂組成物。

【請求項10】アルカリ可溶性ノボラック樹脂が、フェ ノール系化合物とアルデヒドの縮合物であって、そのゲ ルパーミエーションクロマトグラフィーパターンにおけ が、未反応のフェノール系化合物のパターン面積を除く 全パターン面積に対して25%以下のものである請求項 9 記載の組成物。

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規なテトラフェノー ル系化合物、それの製造方法、およびそれの感光剤分野 への適用に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、フェノール性水酸基を有する化 合物をキノンジアジドスルホン酸エステル化して、半導 体微細加工用の感光性樹脂組成物における感光剤として 用いることは公知である。すなわち、キノンジアジド基 を有する化合物とノボラック樹脂からなる組成物を金属 基体上に塗布し、これに300~500mmの光を照射す ると、キノンジアジド基が分解してカルボキシル基を生 じ、アルカリ不溶の状態からアルカリ可溶の状態になる ことを利用して、かかる組成物はポジ型レジストとして 用いられる。こうしたポジ型レジストは、ネガ型レジス トに比べて解像力に優れるという特徴を有することか ら、半導体用の各種集積回路の製作に利用されている。

【0003】そして、半導体産業における集積回路は近 年、高集積化に伴い、微細化の一途をたどっており、今 やサブミクロンのパターン形成が要求されるに至ってい る。そのなかでも、リソグラフィープロセスは、集積回 路製造時の重要な地位を占めており、ポジ型レジストに ついても、一層優れた解像度(高いィ値)が求められる ようになっている。

【0004】キノンジアジド化合物およびノボラック樹 30 脂を含有するレジスト材料については、各成分の組合せ について従来から数多くの提案がなされてきている。例 えば特開平 1-189644 号公報(=USP 5,153,096)には、フ ェノール性水酸基を少なくとも2個有するトリフェニル メタン系の化合物をキノンジアジドスルホン酸エステル 化したものを、感光剤として用いることが記載されてい しかしながら、こうした公知の感光剤を用いて も、現在の超高集積回路作製のための超微細加工用、い わゆるサブミクロンリソグラフィー用のレジストとして は、γ値の向上に限界があった。そこで、感度、解像 度、耐熱性等のレジスト性能を向上させるための種々の 研究が行われている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、感光 性樹脂組成物の感光剤成分となりうる、あるいはその原 料となりうる新規なフェノール系化合物を製造し、提供 することにある。

【0006】本発明の別の目的は、かかる化合物を用い て、高い感度、高い解像力、高い耐熱性、良好なプロフ ァイル、良好なフォーカス許容性、少ない現像残渣な るポリスチレン換算分子量で900以下の範囲の面積比 50 ど、レジスト諸性能のパランスがとれた感光性樹脂組成 10

物を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】研究の結果、フェノール 性水酸基を 4 個有する特定構造のフェノール系化合物を 見いだし、そしてこの化合物をキノンジアジドスルホン 酸エステル化したものを感光剤として用いることによ り、上記の目的が達成されることを見いだし、本発明を

【0008】したがって、本発明は一つの見地から、次 式(I)で示されるテトラフェノール系化合物を提供す るものである。

[0009]

【0010】式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は互い に独立に、水素または1, 2-ナフトキノンジアジドー 20 4-もしくは-5-スルホニルを表す。ここでいう1, 2-ナフトキノンジアジド-4-または-5-スルホニ ルとは、次のいずれかの式で示される基を意味する。

[0011]

$$\bigcup_{\substack{SO_2\\ }}^{O} N_2 \qquad \bigcup_{\substack{SO_2\\ }}^{O} N_2$$

【0012】また本発明は別の見地から、4,4′-メ チレンピス (2-ヒドロキシメチル-3, 6-ジメチル フェノール)とパラクレゾールを反応させることによ り、式(I) で示される化合物のうち、R^I、R²、R 3 およびR4 がすべて水素であるもの、すなわち、4. 4'-メチレンビス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチ ルベンジル) -3,6-ジメチルフェノール〕を製造す る方法を提供する。さらに、この4,4′-メチレンピ ス[2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-3.6-ジメチルフェノール〕を1,2-ナフトキノンジア 40 は、ベンゼン、トルエン、キシレンなどが挙げられ、な ジドー4-または-5-スルホニルハライドと反応させ ることにより、式(I)で示され、R¹、R²、R³お よびR1 のうちの少なくとも一つが1,2-ナフトキノ ンジアジドー4ーまたは-5-スルホニルとなった化合 物を製造する方法も提供される。

【0013】本発明はまた、もう一つ別の見地から、式 (I) において、R¹ 、R² 、R³ およびR⁴ の一つ が、1、2-ナフトキノンジアジド-4-または-5-スルホニルであり、残りが互いに独立に、水素または 1, 2ーナフトキノンジアジドー4ーもしくは-5-ス 50

ルホニルである化合物を有効成分とする感光剤を提供 むし、さらには、アルカリ可溶性ノボラック樹脂ととも に、かかる感光剤を含有する感光性樹脂組成物をも提供 する。

【0014】式(I) において、R¹、R²、R³ およ びR⁴ のうち少なくとも一つが1, 2-ナフトキノンジ アジドー4-または-5-スルホニルである化合物は、 紫外線や遠紫外線(エキシマーレーザーなどを含む)の ような放射線に感応する感光剤として有用である。ま た、R¹、R²、R³ およびR⁴ がすべて水素である化 合物は、かかる感光剤の前駆体として有用である。

【0015】R¹、R²、R³ およびR⁴ がすべて水素 である化合物、すなわち、4、4′-メチレンピス〔2 - (2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-3,6-ジメチルフェノール〕は、例えば、4,4′-メチレン ピス(2-ヒドロキシメチル-3,6-ジメチルフェノ ール)とパラクレゾールを反応させることにより、製造 することができる。この反応において原料となる4. 4′-メチレンピス(2-ヒドロキシメチル-3,6-ジメチルフェノール)は、例えば、2,5-キシレノー ルとホルムアルデヒドをアルカリ触媒の存在下で縮合さ せることにより、製造することができる。

【0016】4,4'ーメチレンピス(2-ヒドロキシ メチルー3,6-ジメチルフェノール)とパラクレゾー ルの反応において、パラクレゾールは、4.4′-メチ レンピス(2-ヒドロキシメチル-3,6-ジメチルフ ェノール) に対し、一般的には5~50のモル比、好ま しくは8~30、さらに好ましくは10~25のモル比 で用いられる。この際、酸触媒を存在させるのが好まし い。酸触媒は、塩酸、硫酸のような無機酸、蟻酸、酢 酸、プロピオン酸、パラトルエンスルホン酸のような有 機酸のいずれでもよいが、なかでも、塩酸や硫酸のよう な鉱酸、とりわけ塩酸が好ましく用いられる。酸触媒 は、4、4′ーメチレンピス(2-ヒドロキシメチルー 3,6-ジメチルフェノール)に対し、通常1当量以 下、好ましくは0.1~0.5当量の範囲で用いられる。

【0017】この反応は溶媒中で行うのが好ましく、こ の場合の反応溶媒は、芳香族溶媒、それも芳香族炭化水 素溶媒であるのが好ましい。芳香族炭化水素溶媒として かでもトルエンが好ましく用いられる。反応溶媒、例え ば芳香族溶媒は、4、4′-メチレンピス(2-ヒドロ キシメチルー3,6-ジメチルフェノール)とパラクレ ゾールの合計量を基準に、一般的には0.25~5重量倍 の範囲で、好ましくは0.25~2重量倍、さらに好まし くは0.25~0.5重量倍の範囲で使用される。

【0018】反応は、通常30~80℃の範囲、好まし くは40~60℃の範囲の温度で、2~3時間程度行わ れる。この反応は、通常大気圧下で進行する。

【0019】芳香族溶媒中、室温付近で反応を行った場

合は、反応の進行とともに、またそれより高い温度で反 * 応を行った場合は、反応終了後室温付近まで冷却するこ とにより、目的物である4、4′-メチレンピス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-3,6-ジ メチルフェノール〕の結晶が析出してくる。この結晶を 取り出すことにより、粗生成物が得られ、その後任意の 精製手段を施すことができる。例えば、この化合物は常 温で芳香族溶媒への溶解度が低いので、芳香族溶媒から の晶析を行うことにより、あるいは必要によりそれを繰 り返すことにより、精製することができる。この際に用 10 いる晶析溶媒は、反応に用いたものと同じであっても異 なっていてもよい。

【0020】また、この化合物を、後述するようにキノ ンジアジドスルホン酸エステル化して、半導体製造用の 感光性樹脂組成物における感光剤とする場合は、水への 溶解度が9g/100g以下である溶媒に上記粗生成物 を溶解したあと、水洗分液することにより、金属分を低 減させておくのが好ましい。ここで、水への溶解度が9 g/100g以下とは、20℃の水100gに溶ける最 大量が9g以下であることを意味する。またここで用い 20 る溶媒は、20℃において、4,4′-メチレンビス (2-(2-)+1) - 5- (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-) + (2-)6-ジメチルフェノール〕の溶解度が1g/100g以 上であるのが好ましい。かかる溶媒としては、酢酸エチ ル、酢酸n-プチル、酢酸イソアミルのような酢酸エス テル類、メチルイソプチルケトン、2-ヘプタノンのよ うなケトン類などが挙げられ、なかでも酢酸エチルが好 ましく用いられる。

【0021】こうして金属の低減化を図った4、4′-メチレンピス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベン 30 ジル)-3,6-ジメチルフェノール〕を含む溶液は、 さらに芳香族溶媒を加えて、目的物を晶析させることが できる。ここで用いる芳香族溶媒は、反応に用いたもの と同じであっても異なっていてもよいが、好ましくはト ルエンが用いられる。

【0022】かくして得られる4、4′ーメチレンビス 6-ジメチルフェノール〕は、例えば、キノンジアジド スルホン酸エステル化して、感光剤とすることができ る。エステル化にあたっては、1,2-キノンジアジド 40 る。 骨格を有する各種のスルホン酸誘導体を用いることがで きるが、好ましくは、1,2-ナフトキノンジアジドー 4-または-5-スルホニルハライドが用いられる。 スルホニルハライドを構成するハロゲンは、例えば塩素 や臭素などであることができるが、通常は塩素であるの が好ましく、したがって1,2-ナフトキノンジアジド -4-または-5-スルホニルクロライドが、エステル 化剤として好ましく用いられる。また、1、2-ナフト キノンジアジドー4-スルホニルハライドと1,2-ナ

を用いることもできる。

【0023】エステル化反応において、1,2-ナフト キノンジアジドー4ーおよび/または-5-スルホニル ハライドは、4,4'-メチレンピス〔2-(2-ヒド ロキシー5-メチルベンジル)-3,6-ジメチルフェ ノール〕に対し、通常1.2~4のモル比、好ましくは 1.4~2.5のモル比で用いられる。

6

【0024】この反応は、通常、脱ハロゲン化水素剤の 存在下で行われる。脱ハロゲン化水素剤としては、一般 的に塩基性の化合物、例えば炭酸ナトリウム、炭酸水素 ナトリウムのような無機塩基、エチルアミン、エタノー ルアミン、ジエチルアミン、ジエタノールアミン、トリ エチルアミン、N, N-ジメチルアニリン、N, N-ジ エチルアニリンのようなアミン類が挙げられる。脱ハロ ゲン化水素剤は、1,2-ナフトキノンジアジド-4-または-5-スルホニルハライドに対し、通常1.05~ 1.5のモル比、好ましくは1.05~1.2、さらに好まし くは1.1~1.2のモル比で用いられる。

【0025】エステル化反応は通常、溶媒中で行われ る。反応溶媒としては、エーテル類、ラクトン類、脂肪 族ケトン類などが挙げられ、なかでも、ジオキソラン、 1, 4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、γ-プチロ ラクトン、アセトンおよび2-ヘプタノンから選ぶのが 好ましい。これらをそれぞれ単独で、または2種以上組 み合わせて用いることができるが、とりわけ1, 4-ジ オキサンが好ましい。反応溶媒は、4,4′-メチレン ビス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-3, 6-ジメチルフェノール〕とキノンジアジドスルホ ニルハライドの合計量を基準に、通常は2~6重量倍の 範囲で、好ましくは3~5重量倍、さらに好ましくは4 ~5 重量倍の範囲で使用される。

【0026】このエステル化反応は、常圧下、常温付近 でも十分進行し、一般的には20~30℃の範囲の温度 が採用され、2~10時間程度行われる。

【0027】反応終了後は、酢酸のような酸で中和し、 固形物を濾過したあと、濾液を薄い酸水溶液、例えば1 重量%程度の濃度の酢酸水溶液と混合すれば、目的物で あるエステルが析出してくる。これを濾過、洗浄および 乾燥することにより、エステルを取り出すことができ

【0028】このエステル化反応においては、用いる 1, 2-ナフトキノンジアジドスルホニルハライドのモ ル比にもよるが、通常は、式(I)におけるR1、 R² 、R³およびR¹ のいずれか一つがキノンジアジド スルホニルとなったもの(モノエステル)、それらのい ずれか二つがキノンジアジドスルホニルとなったもの (ジエステル)、それらのいずれか三つがキノンジアジ ドスルホニルとなったもの(トリエステル)、およびそ れら四つのすべてがキノンジアジドスルホニルとなった フトキノンジアジド-5-スルホニルハライドの混合物 50 もの(テトラエステル)のうち、2種以上の混合物とし

て得られる。この混合物は、通常そのまま感光剤として・ 用いることができる。

【0029】こうしてエステル化された化合物は、紫外線や遠紫外線(エキシマーレーザー等を含む)などの放射線に感応する感光剤として有利に使用することができる。この感光剤は、アルカリ可溶性ノボラック樹脂と組み合わせて、ポジ型レジスト用の感光性樹脂組成物とした場合に、特に高い効果を発揮する。

【0030】感光性樹脂組成物を構成するアルカリ可溶 性ノボラック樹脂は、フェノール性水酸基を少なくとも 10 1個有する化合物とアルデヒドとを、酸触媒の存在下に 縮合させて得られるものであって、その種類は特に限定 されるものでなく、レジスト分野で用いられる各種のも のであることができる。ノボラック樹脂の原料となるフ ェノール系化合物としては、例えば、メタクレゾール、 パラクレゾール、オルトクレゾール、2,5-キシレノ ール、3、5-キシレノール、3、4-キシレノール、 2, 3, 5-トリメチルフェノール、3-メチルー6tープチルフェノールなどが挙げられる。また、ノボラ ック樹脂のもう一方の原料であるアルデヒドとしては、 ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒ ド、グリオキサール、サリチルアルデヒドなどが挙げら れる。特にホルムアルデヒドは、37重量%水溶液とし て工業的に量産されており、好適に用いられる。

【0031】こうしたフェノール系化合物の1種または2種以上と、アルデヒドの1種または2種以上とを、酸触媒の存在下に縮合させることにより、ノボラック樹脂が得られる。酸触媒としては、有機酸、無機酸、二価金属塩などが用いられ、具体例としては、シュウ酸、酢酸、パラトルエンスルホン酸、塩酸、硫酸、リン酸、酢酸亜鉛などが挙げられる。縮合反応は常法に従って行うことができ、例えば60~120℃の範囲の温度で2~30時間程度行われる。また、反応はバルクで行っても、適当な溶媒中で行ってもよい。

【0032】得られるノボラック樹脂は、レジストの現像残渣を少なくするなどの目的で、例えば分別等の操作を施して、 そのゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によるパターンにおいて、ポリスチレン換算分子量で900以下の成分の面積比が、未反応のフェノール系化合物のパターン面積を除く全パターン面積 40に対して25%以下となるようにしておくのが好ましい。さらには、かかるポリスチレン換算分子量で900以下の成分の面積比が、20%以下となるようにしておくのがより好ましい。

【0033】分別を行う場合、ノボラック樹脂を、良溶媒、例えばメタノールやエタノールのようなアルコール、アセトンやメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン、エチルセロソルプのようなエチレングリコールエーテル、エチルセロソルブアセテートのようなエチレングリコールエーテルエステル、テトラ

ヒドロフランのような環状エーテルなどに溶解し、この 溶液を水中に注いで高分子量成分を沈澱させる方法、あ るいはこの溶液を、ペンタン、ヘキサン、ヘプタンのよ うな貧溶媒と混合して分液する方法などが採用できる。

【0034】こうした分別操作を施して高分子量成分を多くしたノボラック樹脂に、分子量900以下のアルカリ可溶性フェノール系化合物を加えることも有効である。分子量900以下のアルカリ可溶性フェノール系化合物としては、分子構造中にフェノール性水酸基を2個以上有するものが好ましく、例えば特開平2-275955号公報(=EP-A-358,871)に記載のものが挙げられる。分子量900以下のアルカリ可溶性フェノール系化合物を用いる場合は、感光性樹脂組成物中の全固形分の量を基準として、3~40重量%の範囲で含有させるのが好ましい。

【0035】本発明の感光性樹脂組成物は、 式(I)で示され、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 の少なくとも一つが1,2ーナフトキノンジアジドー4ーまたは-5-スルホニルとなった化合物を感光剤として含有するのであるが、必要に応じて、他のフェノール系化合物の1,2ーキノンジアジドスルホン酸エステルを併用することもできる。併用するのに適したキノンジアジドスルホン酸エステルとしては、例えば、特開平5-204148号公報に記載のもの、特開平5-323597号公報(=EP-A-570,884)に記載のもの、特開平6-167805号公報(=EP-A-573,056)に記載のものなどが挙げられる。

【0036】本発明においては、こうした他のキノンジアジドスルホン酸エステルを用いる場合はそれも含めて、感光剤は、感光性樹脂組成物中の全固形分の量を基準に、10~50重量%の範囲で含有するのが好ましい。

【0037】感光性樹脂組成物を含むレジスト液の調製 は、感光剤およびノボラック樹脂、あるいは必要に応じ てさらに分子量900以下のアルカリ可溶性フェノール 系化合物を、溶剤に混合溶解することにより行われる。 ここで用いる溶剤は、適当な乾燥速度を有し、溶剤が蒸 発したあとに均一で平滑な塗膜を与えるものが好まし い。このような溶剤としては、プロピレングリコールモ ノメチルエーテルアセテートやエチルセロソルプアセテ ート、メチルセロソルプアセテートのようなグリコール エステル類、ピルビン酸エチルや酢酸n-アミル、酢酸 エチルのようなエステル類、2-ヘプタノンのようなケ トン類、アープチロラクトンのような環状エステル類、 その他特開平 2-220056 号公報に記載のもの、特開平 4 -362645 号公報に記載のもの、特開平 4-367863 号公報 に記載のものなどが挙げられる。溶剤としては、それぞ れの化合物を単独で、または2種以上混合して用いるこ とができる。

レングリコールエーテル、エチルセロソルプアセテート 【0038】こうして得られるレジスト液ないしは感光のようなエチレングリコールエーテルエステル、テトラ 50 性樹脂組成物は、必要に応じてさらに、添加剤として少

9

量の樹脂や染料を含有することもできる。

[0039]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら限定されるものではない。例中、含有量ないし添加量を表す%および部は、特にことわらないかぎり重量基準である。

【0040】合成例1: 4,4'-メチレンピス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-3,6-ジメチルフェノール〕の製造

500 mlの三つロフラスコにパラクレゾール144.16 g、トルエン81.57 gおよび36%塩酸0.43 gを仕込み、50℃に保ちながら4,4′ーメチレンピス(2ーヒドロキシメチルー3,6ージメチルフェノール)18.98 gを1時間で分割投入し、その後さらに同温度で3時間投拌した。冷却後濾過し、得られた濾過物を酢酸エチル269 gに溶解し、蒸留水47 gを加えて水洗し、この水洗操作をさらに4回繰り返した。次に酢酸エチル層を濃縮し、トルエン107.5 gを仕込んで、析出した結晶を濾過し、さらにこの結晶をトルエン44.54 gで洗浄し、このトルエン洗浄をもう1 度繰り返した。こうして得られたウェットケーキを60℃にて一昼夜減圧乾燥し、13.45 gの4,4′ーメチレンピス〔2-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル)-3,6-ジメチルフェノール〕を得た。

【0041】質量分析值: MS 497

¹ H-NMR (ジメチルスルホキシド) δ (ppm) : 1.92 (s, 6H); 2.02 (s, 6H); 2.09 (s, 6H); 3.68 (s, 2H); 3.88 (s, 4H); 6.33 (s, 2H); 6.48 (s, 2H); 6.70 (m, 4H); 7.94 (brs, 2H); 9.22 (brs, 2H).

【0042】合成例2: キノンジアジドスルホン酸エステル化

5 リットルの四つロフラスコに、4,4′-メチレンビ ス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-3, 6 - ジメチルフェノール) を372.53 g、1, 2ーナフトキノンジアジドー5-スルホニルクロライドを 403.02g(2モル比)、およびジオキサンを387 7.73 g 仕込んで完溶させ、そこへ、トリエチルアミン 182.142gを20~30℃で1時間かけて滴下し た。滴下終了後、30℃で3時間攪拌した。次に酢酸4 5.04 gを添加し、同温度で1時間攪拌したあと、反応 混合物を濾過し、得られた濾過残をジオキサン403.0 2gで洗浄した。濾液および洗液を、酢酸171gおよ びイオン交換水17123gの混合液に注入して1時間 攪拌し、析出した結晶を濾過したあと、得られたケーキ をイオン交換水3891gに投入して攪拌、洗浄し、こ の水洗操作をざらに3回繰り返した。次いで濾過し、得 られたケーキを40℃で乾燥して、747gのエステル 体(感光剤Aとする)を得た。

【0043】 「H-NMR (ジメチルスルホキシド)

 δ (ppm) :

1.75 (s, 6H); 2.06 (s, 6H); 2.06 (s, 6H); 3.65 (s, 2H); 3.86 (s, 4H); 6.39 (s, 2H); 6.48 (s, 2H); 6.63 (d, 8.2 Hz, 2H); 6.89 (d, 8.2 Hz, 2H); 7.42 (d, 10 Hz, 2H); 7.66 (dd, 8.8 Hz, 2H); 7.75 (d, 10 Hz, 2 H); 8.02 (s, 2H); 8.24 (d, 8Hz, 2H); 8.60 (d, 8 Hz, 2H).

10

【0044】参考例: ノポラック樹脂の製造

内容積1000mlの四つロフラスコに、メタクレゾール148.5g、パラクレゾール121.5g、メチルイソプチルケトン252g、10%シュウ酸水溶液37.0g および90%酢酸水溶液84.8gを仕込み、100℃の油浴で加熱攪拌しながら、37%ホルマリン129.5gを40分かけて滴下し、さらに15時間反応させた。その後水洗、脱水して、ノボラック樹脂を42.3%含有するメチルイソプチルケトン溶液466gを得た。GPCによるポリスチレン換算重量平均分子量は4300であった。

【0045】この溶液450gを、5リットルの底抜きセパラプルフラスコに仕込み、さらにメチルイソプチルケトン909.6gおよびn-ヘプタン996.1gを加えて、60℃で30分間攪拌したあと、静置し、分液した。分液で得られた下層のマスに、2-ヘプタノンを380g加え、メチルイソプチルケトンおよびn-ヘプタンをエバポレーターにより除去して、ノボラック樹脂の2-ヘプタノン溶液を得た。GPCによるポリスチレン換算重量平均分子量は9000であり、ポリスチレン換算分子量で900以下の範囲の面積比は、全パターン面積に対して14%であった。

0 【0046】適用例1~3

参考例で得たノボラック樹脂の2-ヘプタノン溶液を固形分換算で15部、添加剤として4, 4'-(2-ヒドロキシベンジリデン)ジー2, 6-キシレノールを3.9部、表1に示した1, 2-ナフトキノンジアジド系感光剤、および2-ヘプタノンを、2-ヘプタノンが合計で50部になるように混合し、溶解した。この液を孔径 0.2μ mのフッ素樹脂製フィルターで濾過して、レジスト液を調製した。

【0047】常法により洗浄したシリコンウェハーに、回転塗布器を用いて上記レジスト液を1.1μm 厚で塗布し、ホットプレートにて90℃で1分間ベークした。次いで、365nm(i線)の露光波長を有する縮小投影露光器[(株)ニコン製品、NSR 1755i 7A、NA=0.5)を用いて、露光量を段階的に変化させて露光した。次にこのウェハーを、ホットプレートにて110℃で1分間ベークした。これを現像液"SOPD"[住友化学工業(株)製品]で1分間現像して、ポジ型パターンを得た。それぞれのポジ型パターンについて、以下のようにして評価し、結果を表1に示した。

50 【0048】実効感度: 0.50 μm のラインアンドス

11

ペースパターンが1:1になる露光量で表示した。

【0049】解像度: ラインアンドスペースパターン が1:1になる露光量(実効感度)で、膜減りなく分離 するラインアンドスペースパターンの寸法を、走査型電 子顕微鏡で測定した。

【0050】プロファイル: 実効感度における0.45 μπ ラインアンドスペースパターンの断面形状を走査型 電子顕微鏡で観察した。

【0051】フォーカス(焦点深度): 実効感度にお いて、0.40 μm ラインアンドスペースパターンが膜減 * 10

・ *りなく分離する焦点の幅を、走査型電子顕微鏡で測定し た。

【0052】スカム: 走査型電子顕微鏡でスカム(現 像残渣) の有無を観察した。

12

【0053】 γ値: 露光量の対数に対する規格化膜厚 (=残膜厚/初期膜厚)をプロットし、その傾き θ を求 め、 $\tan \theta$ を γ 値とした。

[0054]

【表1】

適	用例番号	1	2	3	
組成	感光剤	A 5部 B 1部	A 7部	A 8部	
	実効感度	300msec	330msec	380msec	
性	解像度	0.32 μm	0.31 μm	0.30 μm	
) 生	プロファ イル		1		
能	焦点深度	1.5 μm	1.5 μm	1.5 μm	
HE	スカム	なし	なし	なし	
	7 値	7.62	8.77	1 0.1	

【0055】 (表1の脚注)

感光剤A: 合成例2で得られたエステル

感光剤 B: 4-(4-ヒドロキシ-2,5-ジメチル ベンジル) ピロガロールと1,2-ナフトキノンジアジ ド-5-スルホニルクロライドとのモル比1:4の縮合 物

[0056]

フェノール系化合物のうち、 R¹、R²、R³ および R¹ のうちの少なくとも一つが1, 2-ナフトキノンジ

アジドスルホニルであるものは、感光性樹脂組成物用の 感光剤として有用であり、またR¹、R²、R³ および R⁴ がすべて水素であるものは、その感光剤の前駆体と して有用である。そして、1,2-ナフトキノンジアジ ドスルホン酸エステル化された上記感光剤を含む感光性 樹脂組成物は、半導体微細加工用として、高い感度、高 い解像力 (γ 値)、高い耐熱性、良好なプロファイル、 【発明の効果】本発明による式(I)で示されるテトラ 40 良好なフォーカス許容性、少ない現像残渣など、レジス ト諸性能のバランスがとれたものである。